

## Наші автори

- GALOVSKYI Bogdan Petrovich** Technische Universität Braunschweig/Institut für Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen, International graduate school of metrology, Braunschweig, Germany, Dipl.-Ing., researcher
- VASSILEV Velizar** Technical University of Sofia, Bulgaria, MEng, Assistant Professor at Department of Precision Engineering and Measurement Instruments, Faculty of Mechanical Engineering
- WARSZA Zygmunt Lech** Industrial Institute of Automation and Measurement, Warszawa, Poland, main specialist on metrology
- ZENTNER Johannes** Technische Universität Braunschweig/Institut für Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen, International graduate school of metrology, Braunschweig, Germany, Dr.- Ing., professor
- БАВИКІН Олег Борисович** Московський державний технічний університет «МАМИ», Москва, Росія, старший викладач кафедри "Стандартизація, метрологія і сертифікація"
- БАКУЛІНА Анна Миколаївна** Севастопольський національний університет ядерної енергії і промисловості, Севастополь, Україна, кандидат технічних наук, завідувач кафедри
- БСЛАН Володимир Трохимович** ДВНЗ «Національний гірничий університет», Дніпропетровськ, Україна, доцент кафедри метрології та інформаційно-вимірювальних технологій
- БОГОМОЛОВА Ольга Едуардівна** Інститут сцинтиляційних матеріалів НАНУ, Харків, Україна, провідний інженер
- БОРЗЕНКОВА Анна Вікторівна** Національний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «ХАІ», Харків, Україна, магістрант
- БОЧАРОВА Елена Ігорівна** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна, аспірантка кафедри метрології та вимірювальної техніки
- БРАТЧЕНКО Геннадій Дмитрович** Одеська державна академія технічного регулювання і якості, Одеса, Україна, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, проректор по науковій і міжнародній діяльності
- ВЕЛИЧКО Олег Миколайович** ДП «Укрметртестстандарт», Київ, Україна, доктор технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, директор НВІ
- ВИННИЧУК Анна Григорівна** Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, Україна, молодший науковий співробітник
- ВИТВИЦЬКА Лілія Андріївна** Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, Україна, кандидат технічних наук, доцент кафедри
- ВОЛКОВ Олег Олександрович** ДП «Донецькстандартметрологія», Донецьк, Україна, провідний інженер
- ВОЛКОВА Юлія Тимурівна** Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна, аспірантка
- ВЯЧЕСЛАВОВА Ольга Федорівна** Московський державний технічний університет «МАМИ», Москва, Росія, доктор технічних наук, професор, заступник завідувача кафедри "Стандартизація, метрологія і сертифікація"
- ГАВРИЛОВ Валерій Рудольфович** ФГУП «Всеросійський науково-дослідний інститут оптико-фізичних вимірювань», Москва, Росія, старший науковий співробітник
- ГЛУХОВА Наталія Вікторівна** ДВНЗ «Національний гірничий університет», Дніпропетровськ, Україна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
- ГОЛОВНЯ Мелентій Всеволодович** ДП «Укрметртестстандарт», Київ, Україна, заступник начальника НДВ
- ГОРДІЄНКО Тетяна Богданівна** ДП «Укрметртестстандарт», Київ, Україна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник НДВ НДІ стандартизації
- ГРАБОВСЬКИЙ Олег Вікторович** Одеська державна академія технічного регулювання та якості, Одеса, Україна, доцент, декан факультету заочно-дистанційного навчання, доцент кафедри
- ГРИГОРЕНКО Ігор Володимирович** Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна, кандидат технічних наук, доцент кафедри
- ГРИГОР'ЄВА Ірина Анатоліївна** ФГУП «Всеросійський науково-дослідний інститут оптико-фізичних вимірювань», Москва, Росія, інженер 1-ї категорії
- ГРИНЬОВ Борис Вікторович** Інститут сцинтиляційних матеріалів НАНУ, Харків, Україна, головний науковий співробітник, академік НАН України
- ГУЛЯЄВ Костянтин Євгенович** ДВНЗ «Національний гірничий університет», Дніпропетровськ, Україна, магістрант
- ГУТНИК Виталій Сергійович** Одеська державна академія технічного регулювання і якості, Одеса, Україна, студент
- ДЕГТЯРЬОВ Олександр Валентинович** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри метрології і вимірювальної техніки
- ДЕМИДЕНКО Людмила Володимирівна** ДП «Кримстандартметрологія», Сімферополь, Україна, заступник начальника відділу
- ДЕНИСЕНКО Ольга Юріївна** Севастопольський національний університет ядерної енергії і промисловості, Севастополь, Україна, магістрант кафедри теорії методів отримання та обробки метрологічної інформації

- ДНИЩЕНКО** Володимир Миколайович НДПКІ «Молнія» Національного технічного університету «ХПІ», Харків, Україна, завідувач сектору
- ДОБРОВА** Вікторія Євгенівна Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна, кандидат технічних наук, доцент, вчений секретар
- ДОБРОЛЮБОВА** Марина Валеріївна Національний технічний університет України «КПІ», Київ, Україна, старший викладач кафедри автоматизації експериментальних досліджень
- ДОРОЖОВЕЦЬ** Михайло Миронович Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна, Ряшівська політехніка, Ряшів, Польща, доктор технічних наук, професор
- ДОРОНІНА** Марина Анатоліївна ДВНЗ «Національний гірничий університет», Дніпропетровськ, Україна, студентка
- ДЯЧЕНКО** Олександр Феодосійович Одеська державна академія технічного регулювання та якості, Одеса, Україна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, проректор з навчально-виховної роботи
- ЕЖЕЛА** Володимир Володимирович Інститут фізики високих енергій, Протвіно, Росія, провідний науковий співробітник
- ЄРЕМЕЄВА** Ольга Костянтинівна ДП «Кримстандартметрологія», Сімферополь, Україна, начальник відділу
- ЄФИМЧИКОВ** Олександр Миколайович Науковий центр Військової академії, Одеса, Україна, кандидат технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник
- ЖАРКО** Юрій Григорович ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології і сертифікації», Харків, Україна, начальник сектору
- ЗАДОРОЖНИЙ** Андрій Виталійович Одеська державна академія технічного регулювання та якості, Одеса, Україна, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету технічного регулювання та менеджменту якості
- ЗАЙЦЕВ** Сергій Олексійович Московський державний технічний університет «МАМІ», Москва, Росія, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри "Стандартизація, метрологія і сертифікація"
- ЗАХАРОВ** Ігор Петрович Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри
- ЗЕЙГЕРМАН** Ярослав Олексійович Національний технічний університет України «КПІ», Київ, Україна, студент
- ІВАНОВ** Олексій Іванович Інститут сцинтиляційних матеріалів НАНУ, Харків, Україна, науковий співробітник
- КЛЄЩОВ** Геннадій Михайлович Одеська державна академія технічного регулювання і якості, Одеса, Україна, кандидат технічних наук, завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій
- КЛЄЩОВ** Михайло Олександрович Одеська державна академія технічного регулювання і якості, Одеса, Україна, студент
- КНЯЗЄВ** Володимир Володимирович НДПКІ «Молнія» національного технічного університету «ХПІ», Харків, Україна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, керівник НДВ
- КОВАЛЕНКО** Ірина Володимирівна ДВНЗ «Національний гірничий університет», Дніпропетровськ, Україна, асистент
- КОЛІСНИК** Євген Сергійович Національний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «ХАІ», Харків, Україна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прийому, передачі і обробки сигналів
- КОЛОМІЄЦЬ** Леонід Володимирович Одеська державна академія технічного регулювання та якості, Одеса, Україна, доктор технічних наук, професор, ректор
- КОНДРАШОВ** Сергій Іванович Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
- КОРОБКО** Іван Васильович Національний технічний університет України «КПІ», Київ, Україна, кандидат технічних наук, доцент кафедри приладобудування
- КОРСУН** Валерій Іванович ДВНЗ «Національний гірничий університет», Дніпропетровськ, Україна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри метрології та інформаційно-вимірювальних технологій
- КОСТИЛЄВ** Володимир Васильович Приватне акціонерне товариство «Енергооблік», Харків, Україна, провідний спеціаліст
- КОТЛЯР** Таїсія Юрївна Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна, аспірантка
- КОЧЕРЖИН** Олександр Ілліч Інститут сцинтиляційних матеріалів НАНУ, Харків, Україна, провідний інженер
- КОШЕВА** Лариса Олександрівна Національний авіаційний університет, Київ, Україна, доктор технічних наук, доцент кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини
- КРАВЦОВА** Світлана Євгенівна Севастопольський національний університет ядерної енергії і промисловості, Севастополь, Україна, кандидат технічних наук, доцент кафедри
- КРИВЧЕНКОВА** Ольга Миколаївна Національний технічний університет України «КПІ», Київ, Україна, аспірантка кафедри автоматизації наукових досліджень
- КРЮКОВ** Михайло Олександрович Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна, аспірант
- КУЗОВИК** В'ячеслав Данилович Національний авіаційний університет, Київ, Україна, доктор технічних наук, професор кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини

<b>КУХТІН</b> <i>Михайло Павлович</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна, кандидат фізико-математичних наук, доцент
<b>КУЧЕРЕНКО</b> <i>Валентина Леонідівна</i>	Національний авіаційний університет, Київ, Україна, асистент кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини
<b>ЛАПЧЕНКО</b> <i>Алла Миколаївна</i>	ДП «Донецькстандартметрологія», Донецьк, Україна, начальник відділу
<b>ЛЕВІН</b> <i>Сергій Федорович</i>	Московський інститут експертизи і випробувань, Москва, Росія, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
<b>ЛЕСКІВ</b> <i>Ганна Олегівна</i>	Севастопольський національний університет ядерної енергії і промисловості, Севастополь, Україна, магістрант
<b>ЛІСЕЦЬКИЙ</b> <i>Лонгин Миколайович</i>	Інститут сцинтиляційних матеріалів НАНУ, Харків, Україна, доктор фізико-математичних наук, професор, провідний спеціаліст
<b>ЛУЗГАНОВ</b> <i>Володимир Семенович</i>	Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків, Україна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри метрології та БЖД
<b>ЛЮБИНСЬКИЙ</b> <i>Вадим Рувинович</i>	Інститут сцинтиляційних матеріалів НАНУ, Харків, Україна, завідувач відділом метрології
<b>МАЛЕЦЬКА</b> <i>Ольга Євгенівна</i>	Національний науковий центр «Інститут метрології», Харків, Україна, кандидат технічних наук, начальник лабораторії
<b>МАЛИШКІНА</b> <i>Катерина Сергіївна</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна, молодший науковий співробітник
<b>МАРУЩЕНКО</b> <i>Юлія Володимирівна</i>	Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків, Україна, студентка
<b>МАЧЕХІН</b> <i>Юрій Павлович</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
<b>МИХЄЄВ</b> <i>Олег Вікторович</i>	ФГУП «Всеросійський науково-дослідний інститут оптико-фізичних вимірювань», Москва, Росія, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
<b>МОКІЙЧУК</b> <i>Валентин Михайлович</i>	Національний авіаційний університет, Київ, Україна, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-вимірювальних систем
<b>МОЛЧАНОВА</b> <i>Ніна Іванівна</i>	Інститут сцинтиляційних матеріалів НАНУ, Харків, Україна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
<b>МУХАРОВСЬКИЙ</b> <i>Михайло Якович</i>	ДП «Укрметртестстандарт», Київ, Україна, кандидат технічних наук, Генеральний директор
<b>НЕДЗЕЛЬСЬКИЙ</b> <i>Сергій Денисович</i>	Приватне акціонерне товариство «Енергооблік», Харків, Україна, кандидат технічних наук, головний метролог
<b>НЕСЖМАКОВ</b> <i>Кирило Павлович</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна, аспірант
<b>НЕСЖМАКОВ</b> <i>Павло Іванович</i>	Національний науковий центр «Інститут метрології», Харків, Україна, кандидат технічних наук, перший заступник генерального директора з наукової роботи
<b>НИЖНИК</b> <i>Олександра Дмитрівна</i>	ДП «Укрметртестстандарт», Київ, Україна, начальник НДЛ
<b>НІКІТЕНКО</b> <i>Олексій Володимирович</i>	ДП «Укрметртестстандарт», Київ, Україна, інженер
<b>НІКІТЕНКО</b> <i>Олександр Миколайович</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна, кандидат технічних наук, доцент кафедри метрології та вимірювальної техніки
<b>ОСАДЧУК</b> <i>Інна Валеріївна</i>	Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, Україна, старший науковий співробітник кафедри
<b>ОТРЯСКИН</b> <i>Денис Андрійович</i>	ФГУП «Всеросійський науково-дослідний інститут оптико-фізичних вимірювань», Москва, Росія, інженер 2-ї категорії
<b>ПИСАРЕЦЬ</b> <i>Анна Валеріївна</i>	Національний технічний університет України «КПІ», Київ, Україна, кандидат технічних наук, асистент кафедри приладобудування
<b>ПОЛЯКОВ</b> <i>Євген Олександрович</i>	Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків, Україна, аспірант кафедри МБЖД
<b>ПОЛЯРУС</b> <i>Олександр Васильович</i>	Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків, Україна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри МБЖД
<b>ПРОКОПОВ</b> <i>Олександр Васильович</i>	ННЦ «Інститут метрології», Харків, Україна, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, заступник генерального директора з науково-метрологічної роботи
<b>РЕЗЦОВА</b> <i>Світлана Валеріївна</i>	Одеська державна академія технічного регулювання і якості, Одеса, Україна, студентка
<b>РОМАНЬКО</b> <i>Володимир Миколайович</i>	Національний науковий центр «Інститут метрології», Харків, Україна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, директор наукового центру
<b>РУЖЕНЦЕВ</b> <i>Ігор Вікторович</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри метрології та вимірювальної техніки
<b>САКАЛО</b> <i>Сергій Миколайович</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна, доктор технічних наук, професор, декан факультету РТ

---

<b>САМОЙЛІЧЕНКО</b> <i>Ольга Вікторівна</i>	Національний авіаційний університет, Київ, Україна, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-вимірювальних систем
<b>САМОЙЛОВ</b> <i>Михайло Леонідович</i>	ФГУП «Всеросійський науково-дослідний інститут оптико-фізичних вимірювань», Москва, Росія, провідний інженер
<b>САХАРОВ</b> <i>Костянтин Юрійович</i>	ФГУП «Всеросійський науково-дослідний інститут оптико-фізичних вимірювань», Москва, Росія, доктор технічних наук, професор, начальник лабораторії
<b>СВІТЛИЧНИЙ</b> <i>Віталій Анатолійович</i>	Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, Україна, викладач кафедри «Інформаційної безпеки»
<b>СЕРГІЄНКО</b> <i>Марина Петрівна</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна, кандидат технічних наук, доцент кафедри метрології і вимірювальної техніки
<b>СЕРЕДЮК</b> <i>Орест Євгенович</i>	Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, Україна, доктор технічних наук, професор кафедри
<b>СКАЧКОВ</b> <i>Валерій Вікторович</i>	Науковий центр Військової академії, Одеса, Україна, доктор технічних наук, доцент, головний науковий співробітник
<b>СКОБЛИКОВ</b> <i>Олексій Юрійович</i>	Національний технічний університет «ХПІ», Харків, Україна, аспірант
<b>СОЛОДИЛОВ</b> <i>Максим Володимирович</i>	ФГУП «Всеросійський науково-дослідний інститут оптико-фізичних вимірювань», Москва, Росія, інженер
<b>СТЕЦЕНКО</b> <i>Андрій Анатолійович</i>	Приватне акціонерне товариство «Енергооблік», Харків, Україна, директор
<b>СТРИГУНОВА</b> <i>Марина Миколаївна</i>	Севастопольський національний університет ядерної енергії і промисловості, Севастополь, Україна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
<b>СТЬОЖКА</b> <i>Наталія Сергіївна</i>	Севастопольський національний університет ядерної енергії і промисловості, Севастополь, Україна, аспірант
<b>СУХОВ</b> <i>Олександр Васильович</i>	ФГУП «Всеросійський науково-дослідний інститут оптико-фізичних вимірювань», Москва, Росія, молодший науковий співробітник
<b>ТУЗ</b> <i>Юліан Михайлович</i>	Національний технічний університет України «КПІ», Київ, Україна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
<b>ТУРКІН</b> <i>Володимир Анатолійович</i>	ФГУП «Всеросійський науково-дослідний інститут оптико-фізичних вимірювань», Москва, Росія, кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник
<b>ХЛЕВНОЙ</b> <i>Борис Борисович</i>	ФГУП «Всеросійський науково-дослідний інститут оптико-фізичних вимірювань», Москва, Росія, начальник лабораторії
<b>ХОРОШАЙЛО</b> <i>Юрій Євгенович</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри
<b>ЦВЕТКОВ</b> <i>Валерій Миколайович</i>	Центр морських операцій ВМС ЗС України, Севастополь, Україна, помічник начальника Центра Морських операцій ВМС ВС України
<b>ЧЕНЬ</b> <i>Сін</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна, аспірант кафедри метрології та вимірювальної техніки
<b>ЧЕРЕПАЩУК</b> <i>Григорій Олександрович</i>	Національний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «ХАІ», Харків, Україна, кандидат технічних наук, доцент
<b>ЧЕРНЯКОВ</b> <i>Едуард Іванович</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна, кандидат фізико-математичних наук, професор
<b>ЧУНІХІНА</b> <i>Тетяна Віталіївна</i>	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна, кандидат технічних наук, доцент кафедри
<b>ШВАЧКА</b> <i>Микола Сергійович</i>	ДВНЗ «Національний гірничий університет», Дніпропетровськ, Україна, магістрант
<b>ШЕВЧЕНКО</b> <i>Наталія Сергіївна</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна, аспірантка
<b>ШЕВЧЕНКО</b> <i>Олександр Іванович</i>	Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, Київ, Україна, старший науковий співробітник, начальник відділу
<b>ШЕВЧЕНКО</b> <i>Олена Миколаївна</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна, аспірантка кафедри метрології та вимірювальної техніки
<b>ШИШКЕВИЧ</b> <i>Євген Володимирович</i>	Севастопольський національний університет ядерної енергії і промисловості, Севастополь, Україна, аспірант
<b>ШТЕФАН</b> <i>Наталія Володимирівна</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна, кандидат технічних наук, доцент кафедри метрології та вимірювальної техніки
<b>ШУМКОВ</b> <i>Юрій Сергійович</i>	Національний технічний університет України «КПІ», Київ, Україна, кандидат технічних наук, доцент
<b>ЯНКО</b> <i>Петро Олександрович</i>	Приватне акціонерне товариство «Укртелеком», Київ, Україна, начальник відділу